

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/790,212	TANAKA ET AL.		
Examiner	Art Unit		
Ram N. Kackar	1763		

	SEAR	CHED	HED Date Examiner			
Class	Subclass	Date	Examiner			
	·					
	•					
			-			

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
	'				

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
		DATE	EXMR	
Updated search		9/29/2007	`RK	
			•	
·				
•				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		•		
•			•	
•				
·				